

難波俊雄

東京大学素粒子物理国際研究センター



今日の話に関係する人たち



東大理、 ICEPP 理研、JASRI (SPring-8、 SACLA)

浅井祥仁、山崎高幸、稲田 聡明、山道智博、清野結大 玉作賢治、田中義人(兵庫県 立大)、澤田桂、犬伏雄一、 矢橋牧名、籔内俊毅、富樫 格、井上伊知郎、大坂泰斗、 石川哲也



大阪大工

川合健太郎

今日のテーマ:「真空」



真空に何かいる?



場の量子論によると、 「真空」≠「空っぽ」

真空に潜んでいるモノ

• Higgs場 (スカラー場が 実際に満ちていることを 証明!) • インフラトン? ・暗黒物質?(SUSY以外に) もいろんな候補) ・暗黒エネルギー??

真空に潜んでいるモノ

- Higgs場 (スカラー場が 実際に満ちていることを 証明!)
- インフラトン?
- ・暗黒物質? (SUSY以外に もいろんな候補)
- ・暗黒エネルギー??

XFELで照らすと 何かみえるかな?

当面の目標(=確実に見えるもの): 量子電磁気学(QED)の真空

•真空中では、常に仮想電子・陽電子ペアが生成と消滅

→極限ではSchwinger limit γ へんしい γ へんしい γ へんしい γ

 ・確率は非常に小さいが、電荷を持たない光子同士が仮想電子の ループを介して散乱



真空中で光が相互作用!



X線とX線を衝突させて、真空の構造を見る





どちらも使用するX線の質が非常に重要



どちらも使用するX線の質が非常に重要



9

•重心系での角度分布





X線を利用する利点

- 重心系エネルギーの6乗に比例
 →10keVだと可視光(~eV)より24桁もお得!
- (原理的には)ナノメーターサイズまで集光可



1本のX線を分岐してぶつける方法

- •X線の回折を利用して分岐
 - そのまま透過→透過光
 - 結晶でラウエ回折→回折光
- 今回の実験では、
 - 0.2mm厚のシリコンの刃を使用
 - ・シリコン(4,4,0)格子面
 - 10.985keVのX線に対して、 θ_B=36°
 - •透過、回折の効率~1/10





透過・回折ビームと、回折・回折ビームが、中心で交差し、衝突する



キモは、単結晶から刃を切り出すこと

ラウエ回折用の刃をシリコン単結晶から切り出す
 →ビームの衝突を時間的・空間的に保証



期待される散乱シグナル~前方にブースト~

ω_{CM}=6.46keVの系でほぼ等方散乱
 72°の交差系では、前方に19keV程度のブーストシグナル





-大気分子によるX線散乱を防ぐために真空中でX線回折・交差 -刃でのX線散乱由来の迷光を遮蔽する為に複数のコリメータを使用



実験結果:測定スペクトル

-SACLA(BL3)のビームタイムを,2015/11/1122:00-11/1410:00(60h)に取得, 実験

- -シグナル測定: 30Hz, <u>~34h</u> DAQ, 3.7 × 10⁶ pls
- -X線パルスに同期したトリガーでDAQ,時間窓:X線タイミング±0.4µsec -<u>時間窓,信号領域内のイベント:0</u>



ルミノシティ&検出効率



散乱断面積に対する制限





- 結晶光学を利用して1本のビームを分けるのは効率が悪いので、 もう1本のビームを使用
- BL1 軟X線ビームライン (BL3 とは独立) をミラーで取り回して BL3 と正面衝突させる
- 重心系エネルギーは、10keV + 0.1keV で 2keV になるが、結晶 光学系のロスが無くなり、集光が可能になる



20







どちらも使用するX線の質が非常に重要



真空回折の性質

PT

- •ポンプ光はギュッと絞って細かい構造=大きく回折
- プローブ光は短波長で小さな構造を見る=X線の利用

$$\theta \sim 70 \ \mu rad \times \left(\frac{1 \ \mu m}{w_L}\right) \left(\frac{8 \ keV}{h\nu}\right)$$

実験感度 $\frac{(h\nu)^2 W^2}{w_L^2 (w_L^2 + w_X^2)} \times (\text{probe光の分離率})$
われわれのグループが定式化
PTEP 2020, 073C02

SACLAには、X線も大強度レーザーもある



- プローブ光: SACLA XFEL 8.4keV
- ポンプ光: 500TW レーザー
 - 2018年から共用運転開始
 - 高強度フェムト秒レーザー

幅30fs、パルスエネルギー12.5J、波長800nm

ただし、今日のお話は、主に基礎スタディのため、実験ハッチ2に常設の0.6TWレーザーを使ったものです。

スタディー実験セットアップ

- プローブ光: XFEL 8.4keVをシェーパー(後述)で集光
- ポンプ光: 0.6TWレーザーを集光ミラーで集光
- •両者の集光点で衝突、10m下流のスリットで回折光を選択



実験セットアップ(@実験ハッチ2)



衝突チェンバーを上から見ると



- 穴あき放物面鏡を操作して
 レーザーの集光位置を操作
- 衝突点上にサンプルステージ(アライメントに使用)
- •真空度: 3×10⁻³ Pa

XFELの裾が問題

- •X線の裾や、角度発散の大きな成分はBG源
- スリットは回折を生じる



•小角度発散で集光し、裾を切るX線シェーパーを開発

X線集光素子(X線シェーパー)

- Si基板をイオンエッチングでパラ ボラ状に加工
- 負の屈折率による1次元集光効果 (f=5.4m)
- 吸収により、透過光をガウスプロファイルに(1σ=50µm)
- ・2個を組み合わせて2次元集光





(@SPring-8 BL19LXU)

ビームの発散角が11µradに抑えられて いることを確認

レーザー光学系

- 0.6TWレーザー (800nm)
 - Ti:Sapphire
 - ・最上流で3mJパルス
 - パルス幅48fs
- f=50.8mmの穴あき放物面鏡で集 光(でかいため、歪みあり)
- 形状可変ミラーを利用して歪みの補正
- 下流で、パルス毎に集光像をモニター



形状可変ミラーの効果



(集光距離102mm)

衝突の保証が重要

XFELとレーザーを、それぞれ集光して、
 空間的に~μmの精度で
 時間的に(レーザーが集光している)300fsの精度で
 衝突させないといけない。



集光位置に金箔、GaAs基板を置いて空間、時間的な位置を測定

空間位置測定

- 金箔(20µm厚)を衝突点に置いて、XFELとレーザーを照射
 - XFEL: 貫通穴
 - ・レーザー: クレーター
- 位置をレーザー顕微鏡で読み(金箔をずらした) 取って測定
 - 水平位置の精度: ±4.2μm
 - 垂直位置の精度: ±3.7μm
- XFELサイズ(15µm)より十分良 い精度で位置合わせできた

レーザー照射痕 (こちら側から,

クレーター)

XFEL照射痕

(向こう側から,

貫通穴)

金箔の顕微鏡写真

100 µm

時間位置測定

GaAs基板(5µm厚)を衝突点に置き、XFEL照射によるレーザー透過率変化を測定(X線によるGaAsの不透明化を見る)



 得られた透過率の立ち下がりの 位置から、±160fsで時間的に衝 突させることに成功

真空回折のお試し測定

- ・位置・タイミング合わせ完了後、XFEL: 30Hz、レーザー: 15Hz
 で照射(シグナルとBGを交互に測定)
- XFELに対するレーザーの遅延時間を変更しながら、シグナル・BG各11025パルスにわたってデータを取得
- XFELパルスあたりの平均光子数: 3.46×10⁹ photons/pulse



得られた回折光の分布

- 10m後方で、上方向に39µrad~59µrad回折されたX線を測定
- レーザーの有無、タイミングにかかわらず、スリットを抜けて くるX線が~10⁵ photons/pulse 程度存在(主ビームの4~5桁下)

(光学素子やスリットでの散乱が回折がメイン)



38





•予想されるシグナルの範囲(±0.55ps)に有意なシグナルは観測 されなかった

 $(1.02 \pm 1.07) \times 10^{4}$ photons



• さきほどの測定で得られた上限値と比をとると、

 $\frac{n_{\rm xrays,sum}}{n_{\rm QED,sum}} < 2.3 \times 10^{18} \quad (90\% \text{ C.L.})$

世界初の真空回折に対する制限



まとめ



•真空に潜む未知を探したいが、

まずはQEDの真空を見たい

- 2つのアプローチで実験
 - 1. SACLAのX線を分岐して衝突
 - 2. レーザーを集光して真空をポンプし、X線でプローブ
- •いずれの実験も最初のステップが終了し、世界初の制限
- 今後の改良によって感度向上、QEDの真空の初観測を目指す